

无损检测仪器 比拟天瑞测厚仪 华唯计量多功能X射线测厚仪

产品名称	无损检测仪器 比拟天瑞测厚仪 华唯计量多功能X射线测厚仪
公司名称	深圳市华唯计量技术开发有限公司
价格	168000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:激光测厚仪 品牌:Agilent/安捷伦
公司地址	惠州市鹅岭南路85号
联系电话	0752-2778117 13790777908

产品详情

产品图片

业界最短光路

复合滤光片

ccd微动平台

美国原装进口amptek探测器美国spellman高压电源

产品特点

三重射线保护（软件、硬件、迷宫设计），全面确保操作人员人身安全与意外操作带来的辐射伤害。2、硬件性能1、大样品腔设计，适应于大样品的检测，部分取代手持式xrf功能；2、先进的模块化设计理念，保证了仪器后续的高扩展性；3、采用新型的光路设计，最大限度解决了光路对测量cl元素的负面影响，保证了氯(cl)元素的检出下限和稳定性。3、软件性能（使用的软件已取得软件著作权）1、最新优化的v8.0分析软件可根据样品材质、形状和大小自动设定光管功率，既能延长光管使用寿命又能充分发挥探测器性能，大

幅提高测量精度；2、业内唯一提供开放式工作曲线标定平台,可为每家用户量身定做最佳的有害物质检测和控制方案；3、融合了一系列先进的光谱处理方法，包括fft（快速傅立叶变换滤波）、精准的背景扣除方法、微商自动寻峰和quasi-newton(准牛顿)优化算法等；4、国际领先的xrf分析软件，融合了包括经验系数法、基本参数法（fp法）、理论系数法等多种经典分析方法，全面保证测试数据的准确性。4、其它特点1、可根据用户要求自行定制测试报告输出格式（excel、pdf等），符合工厂多种统计及格式要求。2、测试数据的分级管理，内含管理员及多个操作员权限，有利于进一步加强测试数据的严肃性及质量品控的可靠性。3、可以提供六价铬定量测试技术与附件、镀层测厚和多元素分析软件（用户需另行购置）。4、多语种软件界面可供选择。

产品参数说明

1、仪器尺寸：640(w)x474(d)x412(h)mm 2、
样品腔尺寸：小样品腔：300*300*100mm；
大样品腔：无限制，小于30公斤 3、重量：约48kg 4、
工作环境温度：温度15—30 5、
工作环境相对湿度：85%（不结露） 6、可分析元素范围：cl-
u 7、最低检出限：cd/cr/hg/br 2 ppm,pb 5ppm,cl 60ppm 8、
测量时间：200-400s（系统自动调整） 9、最佳分辨率：149 ± 5ev
10、输入电源：ac220v ~ 240v，50/60hz 11、额定功率：350w

测试范围

1、可以对rohs指令中的五种有害元素（pb，cd，hg，br，cr，cl）进行精准测试； 2、元素分析范围：从氯(cl)到铀(u)，ppm量级；
3、分析方法：综合应用经验系数法、基本参数法等；
4、分析报告：多种语言格式(简体中文 繁体中文
英文等)及文档格式报告，如excel、 pdf等，预设标准模板，
用户还可以自定义模板格式，所有文档可自由打印和保存； 5、数据
自动保存：所有样品测试后的数据均会自动保存，测试结果具有可追溯性；
6、稳定性自检功能：可即时对仪器当前稳定性进行自动检测；
7、操作界面多语种:英语、简体中文、繁体中文等。

软件特点

1、预置多条工作曲线，涵盖金属、pe、pvc、铝材、焊锡、铜合金等基体类型可满足用户常规测量的要求；2、提供开放式工作曲线平台，用户可以自由配置工作曲线以及任意添加标样数据，以满足更高精度的要求，或适应环保指令的后期扩展； 3、人性化的软件界面与操作方法，使用独有图形显示技术

，既方便又直观；结合大量操作经验优化操作步骤，极大方便用户；4、精确的数据处理方式：以基本参数法为依据精确配置的滤光片系统大幅提高峰背比，结合一系列先进的光谱处理方法，极大提高特征谱线的检出精度，以此为依据用经验系数法再做进一步校正，使测试数据达到极高的精密度和准确度；5、数据管理：由数据库支持的专业化报表生成、查询打印、操作员分级授权等功能极大方便企业管理；6、完善的安全连锁功能：配合硬件电路的防护措施，在不安全的操作发生时自动切断x射线确保操作员不受伤害；7、智能化软件保护，避免不当操作对光谱仪的损伤，延长仪器使用寿命。

物流/快递说明

本仪器由公司直接送达使用现场

联系方式

联系地址：广东省 深圳市 南山区 西丽沙河西路 茶光工业区 健兴二栋三楼

联系电话：0769-89998305

传真号码：0769-89998308

手 机：15017012301

公司简介

深圳市华唯计量技术开发有限公司是一家以xrf产品为核心的集研发、制造、销售、专业技术方案提供、实施为一体的高科技企业。华唯技术发端于1986年，历国家“七·五”科技攻关计划，距今已整整22载，积“七·五”“九·五”科技攻关项目中x荧光分析核心技术、穷原攻关组、核心成员之心力，研制开发出一系列居于国际领先水平的x荧光分析设备，并分别荣获国家科技进步三等奖、建设部科学进步二等奖等国家级荣誉，这也是迄今x荧光分析技术领域的国家级最高荣誉。依靠世界顶级技术专家组成的研发团队，造就了居于国际技术领先地位的x荧光分析产品，已广泛应用于各类元素（na-u）的识别、检测与成份分析，特别适用于“rohs”及中国“rohs”体系的检测与制程品控环节。

ux系列能量色散x荧光分析仪，是我们在吸取了我国多年来研制该类型仪器的经验和教训,并吸收国际先进技术基础上，深入进行产业化研发形成并拥有

自主知识产权的高科技产品，各项技术性能指标均达到国际同类产品领先水平。

华唯致力于为用户解决全面应用问题，除提供优质产品及服务外，同时为用户提供成熟而先进的rohs质检品控管理体系咨询服务，更可针对用户行业特点及技术疑难开发专项产品。

华唯与众多知名企业一起走过了昨天，我们更愿意共同思考今天，携手走向明天。

我们追求一个个瞬间的精彩，我们更追求真理的永恒。

我们在回望昨天成功的足迹，凝视明天的憧憬，必须坚定地走好今天。

作为xrf技术的领航者，华唯致力于推动我国xrf技术的变革与提升，重点推动企业的整合、集约、创新能力。本着对行业的真诚之心、对白友兆博士等一批权威级科研专家的敬意、对引领中国乃至整个世界xrf技术之未来的信心，我们将不懈努力。

本产品的加工定制是否，类型是激光测厚仪，品牌是Agilent/安捷伦，型号是ux-210，测量范围是-（mm），显示方式是-，电源电压是-（V），外形尺寸是-（mm）